

(株)サンコウ電子研究所

電磁式/渦電流式膜厚計電磁誘導式プローブ付きSWT-NEO-F



ブランド名

サンコウ電子

商品名

電磁式/渦電流式膜厚計電磁誘導式プローブ付き

型式

SWT-NEO-F

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

専用プローブ (SFN-325) を使用することにより測定素地金属を自動判別して簡単測定!

SWT-NEOシリーズは、プローブに互換性を持たせたことで、用途や測定対象物に適合する接続プローブを自由に選択できます。

また、予備のプローブや素地の形状に合わせた各種プローブを備えることが可能になり作業効率が大幅にアップできます。

JIS K 5600 の規格をはじめ、官公庁、試験場、研究所、各種法人、団体などの規格、内規、基準ならびにISO2808などの海外規格にも適合します。

キー表記

チルトスタンド

単位の設定

統計機能内蔵 (NEO-II、NEO-III)

わかりやすいガイド表示画面

スペック

メモリー長：

奥行：156mm

高さ：32mm

測定範囲：0～2.50mm

電源：単3アルカリ乾電池×2本、連続使用時間（25時間 最大）ACアダプタ

幅：72mm

表示分解能：1μm：0～999μm

切替で

0.1μm：0～400μm

0.5μm：400～500μm

0.01mm：1.00～2.50mm

測定精度：均一面に対して0～100μm：±1μmまたは指示値の±2%

101μm～2.50mm：±2%以内

測定対象材質：

測定方式：電磁誘導式